OPTICAL WAVELENGTH CONVERSION ELEMENT AND SHORT WAVELENGTH LASER BEAM SOURCE

Patent number: Judication date: 1

JP6102553 1994-04-15

Inventor:

MIZUUCHI KIMINORI; YAMAMOTO KAZUHISA;

TAKENAGA MUTSUO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international: G

G02F1/37; H01S3/10; H01S3/107; H01S3/109; G02F1/35; H01S3/10; H01S3/106; H01S3/109; (IPC1-7): G02F1/37; H01S3/10; H01S3/107; H01S3/109;

H01S3/18

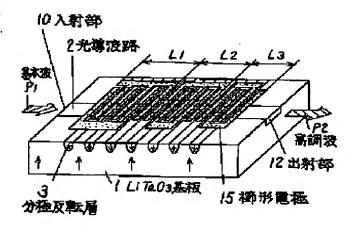
- european:

Application number: JP19920252589 19920922 Priority number(s): JP19920252589 19920922

Report a data error here

Abstract of JP6102553

PURPOSE: To stably output and modulate the higher harmonic waves emitted from the optical wavelength conversion element constituted by using a nonlinear optical effect. CONSTITUTION: Electrodes 15 are formed on an optical waveguide 2 of the optical wavelength conversion element constituted by forming polarization inversion layers 3 and the optical waveguide 2 on an LiTaO3 substrate 1. The output light of an SHG (second harmonic wave generating element) is stabilized by impressing the electric field by the electrodes 15 to the above-mentioned optical wavelength conversion element. The output of the SHG is modulated to multiple stages by dividing the electrodes and controlling the respective voltages. Then the stable operation is executed by changing the voltage to be impressed to the optical wavelength conversion element even if the environmental temp, changes and the wavelength of a semiconductor laser changes. The phase matching states under the respective electrodes are controlled by dividing the electrodes and, therefore, the high-speed modulation of the output in multiple stages is possible. In addition, the integration of the modulating mechanisms on the optical wavelength conversion element is possible and, therefore, the small-sized light source is constituted.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-102553

(43)公開日 平成6年(1994)4月15日

| (51) Int.Cl. ⁵ G 0 2 F H 0 1 S | 1/37 3/10 3/107 3/109 3/18 | 識別記号 A | 庁内整理番号 8106-2K 8934-4M 8934-4M 8934-4M | FI | 技術表示箇所 |
|---|--|---|--|---------|---|
| | | | | • | 審査請求 未請求 請求項の数 9 (全 10 頁) |
| (21)出願番号 | | 特顏平4-252589 平成4年(1992) 9月 | ∃ 22月 | (71)出願人 | 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| (| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | (72)発明者 | 水内 公典 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 |
| | | | | (72)発明者 | 山本 和久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 |
| | | | | (72)発明者 | 竹永 睦生 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 |
| | | | | (74)代理人 | 弁理士 小鍜治 明 (外2名) |

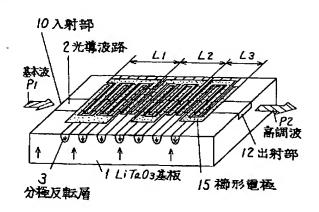
(54) 【発明の名称】 光波長変換素子および短波長レーザ光源

(57)【要約】

【目的】 非線形光学効果を用いた光波長変換素子に関するもので光波長変換素子より出射される高調波を安定に出力変調する。

【構成】 LiTaOs 基板1に分極反転層3と光導波路2を形成した光波長変換素子の光導波路2上に電極15を形成する。上述の光波長変換素子に電極15により電界を印可することでSHG出力光の安定化を図り、かつ電極を分割してそれぞれの電圧を制御することによりSHG出力を多段階に変調することができる。

【効果】 環境温度が変化し半導体レーザの波長が変わっても、光波長変換素子への印可電圧を変えることで安定な動作が行える。また、電極を分割することにより、各電極下の位相整合状態を制御できるため、出力を多段階に高速変調できる。しかも、変調機構を光波長変換素子上に集積化できるため、小型の光源が構成できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】光導波路と分極反転層と入射部と出射部と を有する非線形物質からなる基板と前記基板上に形成し たn個(n≥2)の電極とを有し、前記電極が前記光導 波路の伝搬方向に並んでいることを特徴とする光波長変 換素子。

【請求項2】光導波路と分極反転層と入射部と出射部とを有する非線形物質からなる基板と前記基板上に形成したn個(n≥2)の薄膜ヒータとを有し、前記薄膜ヒータが前記光導波路の伝搬方向に並んでいることを特徴と 10 する光波長変換素子。

【請求項3】電極の長さが入射部近傍から順にL0、L0 ($2^{1/2}-1^{1/2}$)、L0 ($3^{1/2}-2^{1/2}$)、・・・、L0 ($n^{1/2}-(n-1)^{1/2}$) の関係を満足していることを特徴とする請求項1の光波長変換素子。

【請求項4】前記薄膜ヒータの長さが入射部近傍から順にL0、L0($2^{1/2}-1^{1/2}$)、L0($3^{1/2}-2^{1/2}$)、 \cdots 、L0($n^{1/2}-(n-1)^{1/2}$)の関係を満足していることを特徴とする請求項2の光波長変換素子。

【請求項5】請求項1または2記載の光波長変換素子と 20 半導体レーザとを備えたことを特徴とする短波長レーザ 光源。

【請求項6】非線形物質からなる基板が $LiNb_1Ta_1-_1O_3$ (0 \leq $X \leq$ 1)基板である請求項1または2記載の光波長変換素子。

【請求項7】電極が櫛形電極であることを特徴とする請求項1の光波長変換素子。

【請求項8】電極が平行電極であり、前記電極下の分極 反転層の周期Λと分極反転層反転層の幅WがW≠Λ/2 であることを特徴とする請求項1記載の光波長変換素 30 ユ

【請求項9】電極が平行電極であり、前記電極下の分極 反転層の深さDaと前記光導波路の深さDwがDw>Daで あることを特徴とする請求項1記載の光波長変換素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コヒーレント光を利用する光情報処理分野、あるいは光応用計測制御分野に使用する光波長変換素子および短波長レーザ光源に関するものである。

[0002]

【従来の技術】強誘電体の分極を強制的に反転させる分極反転は、強誘電体に周期的な分極反転層を形成することにより、表面弾性波を利用した光周波数変調器や、非線形分極の分極反転を利用した光波長変換素子などに利用される。特に非線形光学物質の非線形分極を周期的に反転することが可能になれば、非常に変換効率の高い第二高調波発生素子(以下SHG素子とする)を作製することができる。これによって半導体レーザなどの光を変換すると、小型の短波長光源が実現でき、印刷、光情報 50

処理、光応用計測制御分野などに応用できるため盛んに 研究が行われている。分極反転型のSHG素子は高効率 の波長変換が可能であり、かつ周期構造を変えることに より、任意の波長変換が行える。しかしながら、周期構 造を基本としているため、波長依存性が高く基本光の波 長変動に対する出力変動が非常に大きかった。

【0003】これを示す例として例えば、光波長変換素 子として擬位相整合(以下、QPMと記す。)方式の分 極反転光導波路を用いた半導体レーザの波長変換の報告 がある。(山本他、オプティクス・レターズ Optics L etters Vol. 16, No. 15, 1156(1991))。図12に、半導 体レーザーとQPM光波長変換素子を用いた短波長光源 の概略構成図を示す。半導体レーザー101から放射さ れた光は、コリメートレンズ102により平行ビームに 変換され、 入/2板103で偏向方向を回転させ、N.A. =0.6のフォーカシングレンズ104により光導波路の入 射端面5に集光される。そして波長変換されたブルー光 が得られる。半導体レーザーへの戻り光を避けるため入 射端面105には無反射コートを施してあるが、端面1 05から約1%の戻り光が生じる。この結果、半導体レー ザーの光導波路内への入射光強度35mWに対し1.1mWのブ ルー光を得た。非線形光学効果を利用しているため、出 力光は入力光強度の2乗に比例した。しかし、QPM光 波長変換素子は波長許容度が0.2mmしかなかった。

【0004】一方、短波長レーザ光源として、光ディスク、レーザプリンタ等に応用するには、光源の出力強度を変調する必要がある。特に、光ディスクへの記録を行うには数100MH2での出力強度の変調が必要不可欠である。従来、短波長レーザ光源の出力強度の変調は、基本波の半導体レーザの出力の変調によりSHG出力変調を行っていた。

【0005】また、その他の光の強度を変調する方法としては、表面弾性波を利用したAO変調器がある。これを用いて、光波長変換素子から出力された光の強度を変調することができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の光波長変換素子においては、素子内に出力光強度を変調する機構がなかったため、出力光強度の変調は基本波の半導体レーザの 強度変調で行っていた。基本波の半導体レーザの出力を変調するには、半導体レーザの駆動電流を変調することにより行っていたが、出力を変調すると、出力波長の変動が同時に発生し、出力波長が1 nm以上大きく変動していた。

【0007】ところが、SHGの変換効率は基本波の波 長依存性が大きく、基本波の波長が数オングストローム 変化すると、変換効率が50%以上変化していた。その ため、波長変動にともなう、SHG光の出力変動が発生 し、安定した強度変調が難いという問題があった。

【0008】また、SHG出力は入力光強度の2乗に比

例するため、出力光強度を数段階に直線的に変調するためには、入力光強度を複雑に調整する必要があるという 問題があった。

【0009】またAO変調器を用いて光液長変換素子からの出力変調を行おうとすると、AO変調器を介して出力を出すため、出力が減少する。コストが高くなる。モジュールが複雑になり、光源の小型化が困難になるなどの問題があった。

【0010】そこで本発明は、高調波を安定に変調する 光波長変換素子および短波長レーザ光源を提供すること 10 を目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題点を解決するため分極反転構造を基本とした光波長変換素子に新たな工夫を加えることにより出力の強度を安定に保ったまま、多段階に変調可能な光波長変換素子を提供するものである。

【0012】つまり、本発明は光導波路と分極反転層と入射部と出射部とを有する非線形物質からなる基板と前記基板上に形成したn個(n≥2)の電極とを有し、な 20 おかつ前配電極が前配光導波路の伝搬方向に並んでいる光波長変換素子である。

【0013】また光導波路と分極反転層と入射部と出射 部とを有する非線形物質からなる基板と前記基板上に形成したn個(n≥2)の轉膜ヒータとを有し、なおかつ 前記轉膜ヒータが前配光導波路の伝搬方向に並んでいる 光波長変換素子である。

[0014]

【作用】本発明の光波長変換素子は導波路の伝搬方向に 形成した電極により分極反転層における位相整合条件を 制御することによりSHG出力を制御し、半導体レーザ の波長が変化しても位相整合状態を変化させることで常 に最高の高調波出力が得られるため、非常に安定な出力 が得られる。また、複数の電極により、それぞれの電極 下における位相整合状態を制御できるため、SHG出力 強度を多段階変調することができ、出力強度変調可能な 光波長変換素子を構成できる。なおかつ、出力変調部を 光波長変換素子上に集積化できるため小型の素子を構成 できる。

[0015]

【実施例】実施例の一つとして本発明の光波長変換素子 の構成を図を用いて説明する。

【0016】(実施例1)まず、本発明による光波長変 換素子の第1の実施例の構造図を図1に示す。この実施 例では分極反転型の光波長変換素子としてLiTaO3基板1 中にプロトン交換を用いて作製した光導波路2を用いた ものである。図1で1は-C板(C軸と垂直に切り出さ れた基板の-側)のLiTaO3基板、2は形成された光導波 路、3は分極反転層、10は基本波P1の入射部、12 は高調波P2の出射部、15は光導波路上に形成された

櫛形電板である。

【0017】光波長変換素子製造方法の工程を図2を用いて説明する。

(a) - C板のLiTaO3 基板1上にスパッタリング法によりTa膜13を30m形成する。(b) Ta膜13上にフォトレジストを塗布した後、通常のフォトリソグラフィ法により周期Λごとに幅Wのストライプを10mmに渡って基板のY伝搬方向に形成した後、CF4雰囲気中でドライエッチングでTaマスク13にレジストのパターンを転写する。(c) 260℃のピロ燐酸中で20分間熱処理しプロトン交換層を形成する。(d) LiTaO3 基板を高速昇温の加熱炉で加熱する。(e) この基板を410℃で4時間アニール処理して、プロトン交換層を拡散させ、分極反転層と非反転層間の屈折率差を減少させる。

(f) LiTaOs 基板 1 上にスパッタリング法によりTa膜を

形成する。このTa膜上にレジストを塗布した後、フォトリソグラフィ法により幅4μmの光導波路ストライプを基板のX伝搬方向に形成する、つぎにCF4雰囲気中でドライエッチングを行いTaマスク13を形成する。(g)この基板を230℃のピロ燐酸で20分間熱処理し、非マスク部分のLiTaOsをプロトン交換処理し、プロトン交換光導波路6を形成する。(h)Taマスクを除去した後、光導波路2に垂直な面を光学研磨し入射部10および出射部12を形成した。作製した素子の分極反転層周期は3.6μm、反転層幅1.8μm、深さ1.8

プロセスによりアルミの櫛形電極を形成した。上記の工程により櫛形電極付きの光波長変換素子が作製できた。 【0018】次に、作製した光波長変換素子の動作原理について説明する。光導波路2に入った基本波P1は周期Aの分極反転層によって位相整合長A/2の長さを持った分極反転層で高調波P2に変換され、次の同じくA/2の長さを持った非分極反転層で高調波パワーは増す

ことになる。このようにして光導波路2内でパワーを増

した高調波P2は出射部12より放射される。

 μ m、光導波路は幅4 μ m、深さ1.9 μ mであった。

作製した光波長変換素子上に同様のフォトリソグラフィ

【0019】今、波長 0.86μ mの基本波P1に対して分極反転層の周期 Λ は約 3.6μ mとなり、波長変換された波長 0.43μ mの光P2が得られる。図3はこのとき光導波路の距離とSHG出力の関係を示している。光導波路を伝搬するに従い、分極反転層により基本波から高調波に波長変換され、高調波の強度P2は距離の2乗に比例して増加していく。また出力P2は、入射光強度P1の二乗に比例する。

【0020】次に、電極による出力光強度の制御について説明する。光波長変換素子の断面図を用いて、櫛形電極による光波長変換素子の位相整合状態の変調方法について説明する。図4(a)において1は-C板(C軸と垂直に切り出された基板の一側)のLiTa0;基板、2は形成された光導波路、3は分極反転層、10は基本波P1

の入射部、12は高調波P2の出射部、15は光導波路 上に形成された櫛形電極である。分極反転層の周期はΛ である。分極反転層の周期に合わせて櫛形電極を形成す ると、LiTaOa 結晶中の電界は図4(b)に示す様に発生 する。LiTaO3はC軸方向に大きなる電気光学定数をもっ ており、C軸方向に電圧を印可すると、電気光学効果に よって屈折率が変化する(図4(b))。分極反転型の 光波長変換素子において、波長変換が効率よく行われる には位相整合条件を成立させる必要がある。この条件は $\Lambda = \lambda / 2$ (N2 ω - N ω) であり、 Λ は分極反転層の 周期、λは基本波の波長、N2ωは光導波路内での高調 波の実効屈折率、Nωは光導波路内での基本波の実効屈 折率である。櫛形電極により電界を印可すると、分極反 転層、非分極反転層の両方で、分極方向と電界方向の関 係が等しくなるため、どちらの部分でも同じ方向に屈折 率が変化する。例えば、分極反転層で屈折率が An 増加 すれば、非反転層でも△n増加する。そのため、全体の 屈折率がΔn増加する。光導波路内の屈折率を変化させ れば、 $N2\omega-N\omega$ の値が変化するため、位相整合条件 を制御することができ、電界により光波長変換素子の変 換効率を変調する事ができる。 図4 (c) は櫛形電極の 変わりに平面電極を用いた場合を示す。電界は同方向に 印可されている。この場合、分極反転層では屈折率変化 が An ならば、分極方向が異なる非反転層での屈折率変 化は $-\Delta$ nとなり、図4(d)に示すように、全体の屈 折率変化の平均は0となってしまい、電界による屈折率 の制御ができず、位相整合状態の制御も不可能となる。

【0021】電気光学効果とは電界を印可することにより、屈折率が変化する現象で、電界の方向と大きさに依存した屈折率変化を起こす。 $LiTa0_3$ 電気光学効果の大きな材料で、特にC軸方向の r_{33} という大きな電気光学定数を持っている。これは、C軸方向の電界によりC軸方向の屈折率が変化するもので、電界の方向により屈折率変化 Δn も ± 0 値をとる。例えば、+ C方向に電界が印可された場合、分極の反転している部分では屈折率変化 $-\Delta n$ は、他の部分のでは屈折率変化は $+\Delta n$ の値を示す。そこで櫛形電極を用いて、分極反転層部分と、非反転層部分で逆方向の電界を印可しすると全体の屈折率が Δn 変化させることができる。

6

【0022】 櫛形電極に印可する電圧とSHG出力の関係を示したのが図5であり、印可電圧によりSHG出力が変化することがわかる。 環境の変化や、基本波の波長変助が発生しても、SHG出力が常に最大になるように印可電圧を調整すれば、安定な光波長変換素子が構成できる。

【0023】次に、この素子による出力光強度の変調を行った。櫛形電極を分割すれば、それぞれの部分で位相整合状態を独立に制御できる。図3に示したように、光導波路の伝搬距離とSHG出力は二乗特性となる。そこで、出力を直線的に変化させるために、電極の長さを、L0、L0($2^{1/2}-1^{1/2}$)、L0($3^{1/2}-2^{1/2}$)とした。図6から分かるように、長さL0の部分の位相整合条件が成立し、他の部分の位相整合がとれていないときの出力をP0とすると、L0、L0($2^{1/2}-1^{1/2}$)の位相整合条件が成立し、他の部分が整合がとれていないときの出力は2 P0に、L0、L0($2^{1/2}-1^{1/2}$)、L0($3^{1/2}-2^{1/2}$)の位相整合条件が成立したときの出力3 P0のなり、3 段階に直線的にSHG出力を変調することができる。

【0024】実際作製した素子は、素子長20mmで波 長に対する許容度は0.8nmであった。半導体レーザ の波長変動を光波長変換素子上に作製した櫛形電極の電 圧を変化させて補正し高調波が安定に出力されるように する。半導体レーザの波長変化に対する光波長変換素子 の最適電圧との関係を図7に示す。波長が0.3nmず れても電圧を10V変化させるとまた、高調波出力は最 大になる。高調波出力の安定度は従来の光波長変換案子 に比べ大幅に改善され実用性が増した。半導体レーザは 20℃程度変化しても高調波出力は安定に得られた。素 子に作製した電極は、入射部から、出射部に向かって長 さL1=11.5mm, L2=4.8mm, L3=3.7 mmの櫛形電極を形成した。それぞれ電極1、電極2、 電極3とする。半導体レーザにより光導波路に40mW の基本波を入力した。電極に電圧10 Vを印可したとき 電極において位相整合条件が成立した。そこで、それぞ れの電極に印可する電圧とSHG出力の関係を測定した。

[0025]

【表1】

| Ę | 延 (V) | | 出力(mW) |
|------|-------|-----|--------|
| 電極 1 | 電極 2 | 電極3 | |
| 0 | 0 | 0 | . 0 |
| 10 | 0 | 0 | . 1 |

10 10 0 2

【0026】以上のように、分極反転層に素子の位相整合状態を制御する電極を形成し、かつこれを分割することにより、安定なSHG出力が得られ、またその出力を他段階に強度変調することができた。さらに、作製した素子の、高速変調実験を行った。印可電圧±5V、変調周波数200MHzで変調したところ、S/N=30dB以上と良好な変調特性が得られた。

7

【0027】作製した素子は導波ロスが0.2dB/c mと非常に小さいため、電極の長さは導波ロスを考慮せずに作製できた。しかし、導波ロスの大きな素子の場合、素子の電極の長さに導波ロスによる損失を考慮する必要がある。例えば、導波ロスがadB/cmあるとき、電極の長さは、 $L1=L0\times10E$ (-10aL0)、L2=L0 ($2^{1/2}-1^{1/2}$) $\times10E$ ($-10aL0\sqrt{2}$)、L3=L0 ($3^{1/2}-2^{1/2}$) $\times10E$ ($-10aL0\sqrt{3}$) となり、導波ロスより計算した値に電極長を補正する必要がある。

【0028】次に本発明の実施例の他の光波長変換素子 の動作原理について説明する。光波長変換素子の位相整 合状態を制御する方法は櫛形電極以外の電極構造によっ ても実現する。ここでは、図8を用いて構造が簡単で作 製が容易な平面電極を用いた場合について説明する。図 8 (a) において、1は-C板(C軸と垂直に切り出さ れた基板の一側)のLiTaOs基板、2は形成された光導波 路、3は分極反転層、16は平面電極である。分極反転 層に電界を印可すると、電気光学効果により屈折率が変 化する。周期的に分極方向が反転している部分に電極1 6 を作製し、電圧を印可すると z 方向の電界が印可され る。電界により分極反転層と非反転層間に屈折率の差が 生じ、グレーティングとなる。グレーティングの周期を Λとする。電圧の印可による屈折率変化をΔn、反転層 の幅をW、周期Aとすると、電極下の平均屈折率変化A $N = (\Delta n W - \Delta n (\Lambda - W)) / \Lambda となり、W \neq 0.$ 5 Aのとき印可する電界により変化する屈折率 Anによ りΔΝを変化させることができる。その結果、作製が容 易な平面電極により、先の実施例と同様に光導波路を伝 50 搬する基本波と高調波の位相整合条件を制御できる。

8

【0029】次に、グレーティングを用いた、半導体レ ーザの波長安定化と、光波長変換素子の出力変調とを組 み合わせた実施例について説明する。本実施例の図9に 示すようにLiTaO3基板1に光導波路2が形成され、さら に光導波路2には周期的に分極の反転した層3 (分極反 転層)が形成されている。基本波と発生する高調波の伝 搬定数の不整合を分極反転層3の周期構造で補償するこ とにより高効率に高調波を出すことができる。光導波路 2の入射面に基本波P1を入射すると、光導波路2から 高調波P2が効率良く発生され、光波長変換素子として 動作する。出射部近傍に作製したプラッグ反射グレーテ ィング18 (Disitributed Bragg Reflector以下DBR グレーティングとする) により、素子に基本光を入射す る半導体レーザの波長を固定していた。半導体レーザの 波長が固定されると、光波長変換素子の出力は環境の変 化に依存せず非常に安定に動作する。

【0030】DBRは波長選択性を有する反射器で特定 波長のみ反射する。DBRグレーティングにより半導体 レーザに特定の波長を帰還すると、半導体レーザの波長 がDBRの反射波長に固定される。QPMによる位相整 合波長とDBRの反射波長を一致させれば、半導体レーザを用いて、安定な波長変換が行える。従来の実施例では、光導波路内に分極反転層を形成し、これをDBRグレーティングとしても用いていた。そのため半導体レーザから出射された光はファイバーを通って光導波路に結合するが、DBRグレーティングによって一部反射され半導体レーザの発振波長を固定することができる。

【0031】なお、本実施例では分極反転層の作製方向をY伝搬方向としたがX伝搬方向でも同様な素子が作製できる。

【0032】なお、本実施例では、基板に-c板を用いたが、他にx板、y板でも電極による電界の方向をc方向に印可するようにすれば、同様な素子が作製できる。

【0033】なお、本実施例では基板にLiTaOs 基板を用

いたが他にMgO、Nb、NdなどをドープしたLiTaOs 基板でも同様な素子が作製できる。

【0034】なお、本実施例では、イオン交換にピロ燐酸を用いたが、他にオルト燐酸、安息香酸、硫酸、なども用いることができる。

【0035】なお、本実施例では耐イオン化のマスクと して、Ta膜を用いたが、他にTa20s、Pt、Auなど耐酸 性を有する膜なら用いることができる。

【0036】なお、本実施例では光導液路としてプロトン交換導液路を用いたが、他にTi拡散導液路、Nb拡 10 散導液路、イオン注入導液路など他の光導液路も用いることができる。

【0037】(実施例2)ここでは温度による位相整合条件の制御について説明する。

【0038】実施例1で説明した櫛形電極による光波長変換素子の出力光強度の変調の代わりに、薄膜ヒータによる、制御を行った。

【0039】まず、光波長変換素子上に薄膜ヒータを形成する方法を説明する。光波長変換素子は実施例1と同様である。作製した光波長変換素子に、蒸着によりSiO2を300nm付加した後、Ni-Cr層を厚み200nm形成した。このNi-Cr層が薄膜ヒーター15となる。

【0040】上記のような工程により薄膜ヒーター15 付き光導波路が製造され、図10に示される光波長変換 素子が製造できる。この素子の長さは20mmである。 図10で基本波P1として半導体レーザ光(波長0.8 6 μm) を入射部 1 0 より導波させたところシングルモ ード伝搬し、波長 0. 4 3 μmの高調波 P 2 が出射部 1 2より基板外部に取り出された。光導波路2の伝搬損失 0. 2dB/cmと小さく高調波P2が有効に取り出され 30 た。低損失化の原因の1つとして燐酸により均一な光導 波路が形成されたことがある。 薄膜ヒーター17により 加熱を行い光波長変換素子の温度30℃に制御した。基 本波40mWの入力で3mWの高調波(波長0. 43μ m) を得た。この場合の変換効率は7.5%である。光 波長変換素子の波長に対する許容度は0.8 nmであ る。この半導体レーザの波長変動を光波長変換素子の温 度を変化させて補正し高調波が安定に出力されるように する。半導体レーザの波長変化に対する光波長変換索子 の最適温度との関係を図9に示す。波長が0.8 nmず 40 れても温度を2℃変化させるとまた、高調波出力は最大 になる。高調波出力の安定度は従来の光波長変換索子に 比べ大幅に改善され実用性が増した。半導体レーザは2 ヒーターは消費電力が少なく、しかもμs 程度の速さで 応答が可能なので波長変動に対して追随させるには効果 的である。

【0041】次に、実施例1と同様に、薄膜ヒータ分割 し、各ヒータにおける位相整合条件を制御した。その結果、実施例1と同様に、出力を3段階に強度変調するこ 50 とができた。

【0042】なお基本波に対してマルチモード伝搬では 高調波の出力が不安定で実用的ではなくシングルモード が有効である。

10

【0043】次に本発明の短波長レーザ光源の第2の実 施例を説明する。図11の短波長レーザ光源の構成図を 示す。短波長レーザ光源は基本的には半導体レーザ31 と光波長変換素子1により構成される。A1枠30に固 定された半導体レーザ31から出射された基本波P1は コリメータレンズ34で平行光にされた後、フォーカス レンズ35で光波長変換素子1の光導波路2に導入され 高調波P2へと変換される。また、33は石英板であり 断熱のためのものである。ここで光波長変換素子の構成 は実施例1と同様である。この実施例ではこの光波長変 換索子と半導体レーザを組み合わせて短波長レーザ光源 を作製した。出力される高調波出力はピームスプリッタ 36により分岐され、Siディテクター27により検出 され電気処理によりフィードバックがかかり高調波出力 の最大点で電極の電圧が一定に保たれる。この状態で、 電極28に印可する電圧を変調することにより、短波長 レーザ光源の出力を多段階に変調できる。

【0044】なお実施例では非線形光学結晶としてLiNb 03、LiTaO3を用いたがKNbO3、KTP等の強誘電体、M NA等の有機材料にも適用可能である。

[0045]

【発明の効果】以上説明したように本発明の光波長変換素子によれば、分極反転層を持つ光波長変換素子上に、光導波路の伝搬方向に複数の電極を設けることにより、光波長変換素子の出力を多段階に直線的の変化させることができる。しかも、電極により、光波長変換素子の出力安定化も同時に行えるため、安定な出力も同時に得られる。

【0046】また、本発明の短波長レーザ光源により、 短波長でかつ、出力変調の可能な光源が実現でき、かつ 出力変調器は素子に集積化されているため、小型の光源 が構成できる。その結果、光ディスク、レーザプリンタ などの用途の応用が可能になり、その実用的効果は極め て大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光波長変換素子の第1の実施例の構造 図

【図2】本発明の光波長変換素子の光波長変換素子の製 造工程図

【図3】分極反転がた光波長変換素子の第二高調波の出力を表す特性図

【図4】(a)は櫛形電極付きの光波長変換素子の断面 図

(b) は櫛形電極付きの光波長変換素子における、電界 分布、電気光学定数、屈折率変化を表す特性図

(c)は平面電極付きの光波長変換素子の断面図

(d) は平面付きの光波長変換素子における、電界分布、電気光学定数、屈折率変化を表す特性図

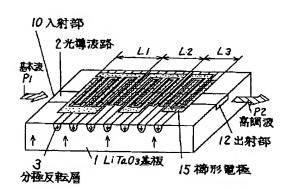
- 【図5】印可電界とSHG出力の関係を表す特性図
- 【図6】光波長変換素子の長さとSHG出力の関係を表す特性図
- 【図7】印可電圧と位相整合波長の関係を表す特性図
- 【図8】 (a) は平面電極付きの光波長変換素子の断面 図
- (b) は光波長変換素子における、電界分布、電気光学 定数、屈折率変化を表す特性図
- 【図9】他の実施例の光波長変換素子の構成図
- 【図10】本発明の他の実施例の光液長変換素子の構成 ^図
- 【図11】本発明の短波長レーザ光源の構成図
- 【図12】従来の光波長変換素子の構成図

【符号の説明】

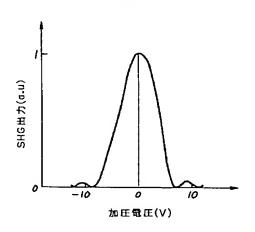
- 1 LiNbO3 基板
- 2 光導波路
- 3 分極反転層
- 10 入射部
- 12 出射部

- 13 Taマスク
- 14 プロトン交換層
- 15 櫛形電極
- 16 平面電極
- 17 薄膜ヒーター
- 18 グレーティング
- P1 基本波
- P2 高調波
- 27 Siディテクター
- 10 28 電極
 - 30 A1枠
 - 31 半導体レーザ
 - 33 石英板
 - 34 コリメータレンズ
 - 35 フォーカスレンズ
 - 36 ピームスプリッタ
 - 101 半導体レーザ
 - 102 コリメートレンズ
 - 103 λ/2板
- 20 104 フォーカスレンズ
 - 105 端面

【図1】

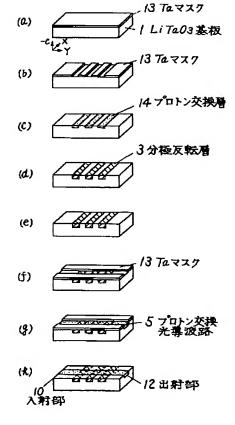


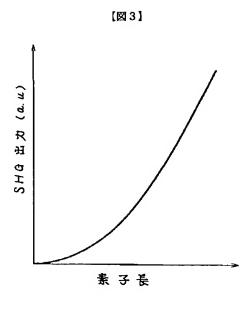
【図5】

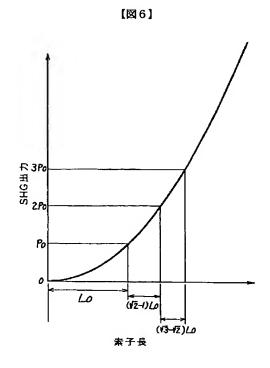


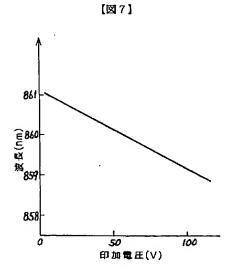
【図2】

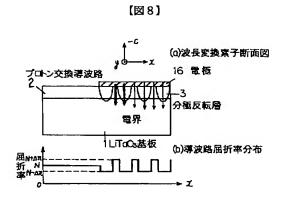
12

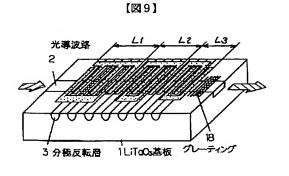


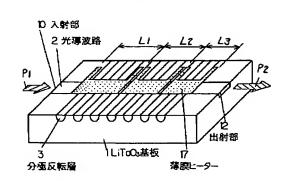






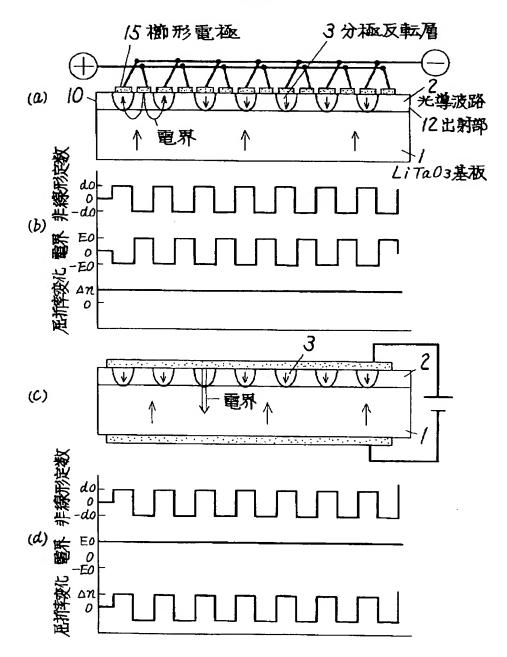




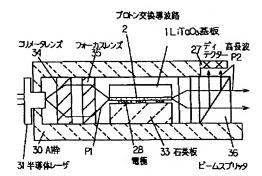


【図10】

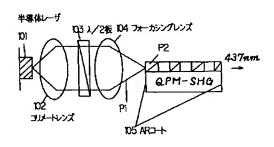
【図4】



【図11】



【図12】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ☐ BLACK BORDERS | | | | | |
| \square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES | | | | | |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING | | | | | |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING | | | | | |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES | | | | | |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS | | | | | |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS | | | | | |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT | | | | | |
| \square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY | | | | | |
| | | | | | |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.